

भारतीय मानक ब्यूरो
(प्रयोगशाला मान्यता और प्रबंधन विभाग)

संदर्भ: एल आर एम डी / एलआरएस/ ओएसएल- 7176426

29-02-2024

विषय: मै नोवाटेर इलेक्ट्रिकल एण्ड डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (ओएसएल- 7176426) की मान्यता को अनुदान।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार मै नोवाटेर इलेक्ट्रिकल एण्ड डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (ओएसएल- 7176426) को भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना के अंतर्गत दिनांक 22/02/2024 से 3 साल की अवधि के लिए मान्यता अनुदान दिया गया है।

प्रयोगशाला मान्यता प्राप्त क्षेत्र अनुबंध - 1 में दिया गया है।

वर्षा करनाणी
वैज्ञानिक- बी (एल आर एम डी)

प्रमुख (एल आर एम डी)

प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सी एम डी -1 / सी एम डी -2 / सी एम डी -3 के लिए
प्रमुख आई टी एस : कृपया संलग्न किए गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

Bureau of Indian Standards
(Laboratory Recognition and Management Department)

Our Ref: LRMD/LRS/OSL- 7176426

29-02-2024

Subject: Grant of Recognition to M/s Novateur Electrical and Digital Systems Pvt Ltd, Nashik, Maharashtra (OSL Code- 7176426).

As approved by the Competent Authority M/s Novateur Electrical and Digital Systems Pvt Ltd, Nashik, Maharashtra (OSL Code- 7176426) has been granted recognition for three year w.e.f. 22-02-2024 under the Laboratory Recognition Scheme of BIS.

The scope of Recognition of the lab is enclosed as **Annex-1**

Varsha Karnani
Scientist-B (LRMD)

Head In-Charge (LRMD)

CC: All ROs/BOs/BIS Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

Head ITS, BIS HQ-With a request to upload this circular on BIS internet

OSL CODE 7176426
 NAME Novateur Electrical and Digital Systems Pvt Ltd
 ADDRESS A-2, MIDC Malegaon, Sinnar,
 Nashik 422113
 Maharashtra

CONTACT : TUSHAR B. DHAKE, Manager
 TELEPHONE: 8657926870
 FAX:
 E-mail nedspl.lab@legrand.com
 REMARKS

IS Number	Product	Testing Charge	Remark
1	IS 60947(Part 2): 2016 IS/IEC 60947 (Part-2):2003 - Low - Voltage Switchgear and Controlgear - Part 2 : Circuit Breakers	Rs.1086000/-	Exclusion: Cl.7.3 Annexure J Table J.1 (Electrostatic discharges), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Radiated radio-frequency electromagnetic fields"), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Electrical fast transients/bursts"), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Radiated radio-frequency electromagnetic fields"), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 (Surges), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Conducted disturbances induced by radio frequency fields"), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Power frequency magnetic fields"), Cl.7.3 Annexure J Table J.1 ("Voltage dips and interruptions"), Cl.7.3 Annexure J Table J.3 ("Conducted RF disturbances 150 kHz to 30 MHz"), Cl.7.3 Annexure J Table J.3 ("Radiated RF disturbances 30 MHz to 1 000 MHz"), B.8.6 (Resistance against unwanted tripping due to surge currents resulting from impulse voltage), Cl.B.8.7 (Behavior in the case of an earth fault current comprising a d.c. component), Cl.8.3.9 (Critical d.c. load current test)